

# 九州シンクロトロン光研究センター 県有ビームライン利用報告書

課題番号:1704018F

B L 番号: BL11

(様式第5号)

# XAFS による Fe カルコゲナイド高温超伝導体単結晶の局所構造 Local structures in single crystal of an Fe chalcogenide high-temperature superconductor by XAFS

# 細川伸也·Jens R. Stellhorn·Benedict Paulus·赤星諒 S. Hosokawa·J. R. Stellhorn·B. Paulus·R. Akaboshi

#### 熊本大学

## Kumamoto University

- ※1 先端創生利用(長期タイプ)課題は、実施課題名の末尾に期を表す(I)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を追記 してください。
- ※2 利用情報の公開が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後2年以内に研究成果公 開 { 論文(査読付)の発表又は研究センターの研究成果公報で公表 } が必要です(トライアル 利用を除く)。
- ※3 実験に参加された機関を全てご記載ください。
- ※4 共著者には実験参加者をご記載ください(各実験参加機関より1人以上)。

1. 概要(注:結論を含めて下さい)

Fe カルコゲン系高温超伝導体の局所原子配列を詳細に探索するため、FeSe<sub>0.4</sub>Te<sub>0.6</sub>単結晶 試料について蛍光法によって Fe K 吸収端付近での XAFS 測定を、30 K から 300 K まで の広い温度範囲で行った。得られた XAFS 信号を解析した結果、以前われわれが行った 多結晶試料の透過法による結果と全く異なり、短い Fe-Fe 原子間相関はみられず、X 線 回折の結果と矛盾しないことがわかった。

## (English)

XAFS measurements were performed on a single crystal high-temperature superconductor  $FeSe_{0.4}Te_{0.6}$  near the Fe K edge in a wide temperature range of 30-300 K to investigate the local structures of Fe chalcogenide alloys in detail. By analyzing the obtained XAFS signals, the local structures are found to be very different from those of polycrystalline  $FeSe_{0.4}Te_{0.6}$  measured by a transmission XAFS, and do not contradict the x-ray diffraction results.

#### 2. 背景と目的

FeSe<sub>x</sub>Te<sub>1-x</sub>はもっとも単純なFe系高温超伝導体(超伝導転移温度~10K台)として知られ、その超 伝導性と、構造的、磁気的自由度との関連性が詳しく調べられている。X線回折[1,2]によれば、 FeSe<sub>x</sub>Te<sub>1-x</sub>の原子構造は正方晶であり、図1に示すようなFe(Se,Te)<sub>4</sub>ユニットで構成される層がc軸方 向に積み重なった層状構造をしている。Fe原子層を基準とすれば、Se原子層の高さに比べてTe原子 層の高さはやや高い。一般的な解釈では、構造中の磁気的なゆらぎがその超伝導性に大きく寄与して おり、理論計算によれば、Fe層に対するカルコゲン元素位置が磁気モーメントに強く影響すると考 えられている。したがって、Fe元素に対する、SeやTe元素の原子位置を個別に、また局所的に精度 よく決定することは、その超伝導性の理解に非常に重要である。

蛍光 X 線ホログラフィー(XFH)は、蛍光 X 線を発する元素のまわりを選択的に、3 次元的な原 子イメージを構築できる新しい原子構造決定手段である[3]。また、原子位置の3 次元的なゆらぎに ついても詳細な情報を与える。われわれは、SPring-8のビームライン BL39XU あるいは BL12B2 を用 いて、FeSe<sub>0.4</sub>Te<sub>0.6</sub>単結晶について、Fe および Se K α XFH 測定を 300 [4]および 100 K [5]で行った。

図2にFe(左図)およびSe(右図)を含む(001)面の原子イメージを示す。結果はこれまでのX線回折実験の結果とは全く整合しない。図2左では、Fe面上の隣接Fe原子は、破線で示した単位格子



今回の申請では、XFH 実験に用いた単結晶試料を使って XAFS 測定を蛍光法で行い、同じ試料での両方の実験結果を対比させることにより、FeSe<sub>0.4</sub>Te<sub>0.6</sub>高温超伝導体の局所構造を詳しく探索しようとするものである。

#### 3. 実験内容(試料、実験方法、解析方法の説明)

FeSe<sub>0.4</sub>Te<sub>0.6</sub>単結晶試料は、物質・材料研究機構の高野義彦教授の研究室より提供していただいた。 その結晶性や組成比はそれぞれ、ラウエやEPMAによって確認した。XAFS測定はFe K吸収端(7.122 keV) 付近で、19素子Ge半導体検出器を用いて蛍光法で行った。入射X線強度の測定は、窒素ガスをフロー させたイオンチャンバーを用いた。ビームラインBL11に設置されているクライオスタットを用いて、 30、100および300 KでXAFS信号を測定した。得られた結果はArtemisプログラムパッケージを用いて データ解析を行った。

#### 4.実験結果と考察

図4左に、得られた Fe K 吸収端付近の XAFS 信号χ(k)に波数 k の2 乗をかけたスペクトルを示す。 高 k 領域ではややノイズがみられるが、十分に解析が可能なスペクトルが得られた。青、緑、赤の順 に温度がそれぞれ 35、100 および 300 K を示す。一見、複雑な振動が見られ、Fe のまわりの複雑な 局所構造を反映している。スペクトルには 100 K と 300 K の間に大きな差が見られた。組成は少し異 なるが、FeSe<sub>0.5</sub>Te<sub>0.5</sub>の XAFS の結果[7]と極めてよく似ている。



図4 FeSe<sub>0.4</sub>Te<sub>0.6</sub>単結晶試料のFe K XAFS 測定から得られた、k<sup>2</sup>をかけた XAFS 振動(左)およびそのフーリエ変換(右)

図4右に、Fe K 吸収端付近の ピス(k)スペクトルのフーリエ変換|F(r)|を示す。温度の表示は図4左と同じである。図3と比較すると、以前に透過法で測定した多結晶試料の|F(r)|とは全く様相を異にしている。組成は少し異なるが、FeSe<sub>0.5</sub>Te<sub>0.5</sub>の結果[7]と極めてよく似ている。X 線回折[1,2]で得られるFe-Se 原子間距離はおよそ 2.4 Å であり、位相シフトを考慮すれば、2.0 Å のピークがその相関に相当すると考えられる。また、X 線回折で得られる Fe-Te および Fe-Fe の原子間距離はそれぞれ、およそ 2.57 および 2.67 Å であるが、これは 2.3 Å のピークがその相関に相当すると考えられる。また、以前のXAFS の結果[8]と異なり、これより短い位置に明白なピークは存在しない。しかしながら、|F(r)|には 1.4 Å くらいに小さなピークは存在するので、その起源をもう少し詳しく検討する必要がある。

### 5. 今後の課題

現在のところ、XAFS データの解析は半定量的な段階にとどまっており、当初の目標を確実に立証 することはできていない。今後、|F(R)|スペクトルに現れているピークについて詳細な検討を加えて いきたい。特に、原子の位置ゆらぎの温度変化を詳しく求め、Fe 原子のまわりの局所構造とその温 度変化を定量的に求めたい。

本研究は、科研費新学術領域「3D活性サイト科学」の計画研究(課題番号 26105006)の助成を受けて行われた。

#### 6. 参考文献

[1] M. Tegel et al., Solid State Commun. 150, 383 (2010).
[2] D. Louca et al., Phys. Rev. B 81, 134524 (2010).

[3] K. Hayashi et al., J. Phys.: Condens. Matter 24, 093201 (2012).

[4] Y. Ideguchi et al., Z. Phys. Chem. 230, 489-498 (2016).

[5] Y. Ideguchi et al., *Phys. Rev. B*, in preparation.

[6] S. Hosokawa et al., *Phys. Rev. B* **80**, 134123 (2009), *J. Phys. Soc. Jpn.* **83**, 124602 (2014), and references therein.

[7] B. Joseph et al., *Phys. Rev B* **82**, 020502(R) (2010).

7. 論文発表・特許(注:本課題に関連するこれまでの代表的な成果)

未だ未発表である。

8. キーワード(注:試料及び実験方法を特定する用語を2~3)

高温超伝導体、XAFS

**9. 研究成果公開について**(注:※2に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文(査読付)発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください(2017年度実施課題は2019年度末が期限となります)。 長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

論文(査読付)発表の報告
 (報告時期: 2018年 3月)